Search Notes				Application/Control No. 10/797,267 Examiner Mark T. Le		Applic Reexa	Applicant(s)/Patent under Reexamination SENFTEN, DAVID A. Art Unit		
						SENF			
						3617			
<u> </u>				Mark	1. Le	3617			
SEARCHED							RCH NOTES SEARCH STRATEGY)		
Class	Subclass	Date	Examiner				DATE	EXMR	
213	7 CA	6/16/0	r m		Searched	EAST	6/16/0	- 21	<u> </u>
	75 tc	1		•		·····			
	212							}	'
446	139	10/13/05	1						
		151.795							
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
.									
									↓ .
								:	
								i	
IN1 Class	Subclass	Date	Examiner						
				٠				-	
									'
									$\left\{ \right.$
	•						·		